PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

09-288468

(43)Date of publication of application: 04.11.1997

(51)Int.CI.

G09G G₀₂F 1/133

(21)Application number: 08-099737

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

22.04.1996

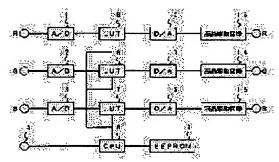
(72)Inventor: NISHIDA MICHIYA

(54) VOLTAGE-TRANSMISSIVITY CHARACTERISTIC CORRECTION CIRCUIT FOR LIQUID CRYSTAL

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an excellent tone reproducibility by correcting the voltage- transmissivity of liquid crystal and canceling a γ correction for CRT with look-up tables to absorb variation of individual display devices.

SOLUTION: Analog video signals of R, G, B are converted into digital data in A/D converters 1-3 to be respectively supplied to rewritable look-up tables LUT 5-7 and here, they are corrected by being matched with the characteristic of a liquid crystal panel. The corrected data are converted into analog video signals in D/A converters 10-12 to be respectively supplied to liquid crystal driving circuits 13-15. A CPU 8 calculates data for correction stored in the LUT 5-7 by receiving data from an EEPROM 9. That is, the CPU 9 cancels such a correction as to be matched with the electrooptical characteristic of other liquid crystal and the y characteristic corrected for a CRT and also performs such a correction as to be matched with the electrooptical characteristic of this liquid crystal.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.04.1996

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

22.06.1999

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-288468

(43)公開日 平成9年(1997)11月4日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G 0 9 G	3/36			G 0 9 G	3/36		
G02F	1/133	505		G02F	1/133	505	•
		575				575	

請求項の数5 OL (全4頁) 審査請求 有

(21)出願番号

(22)出顧日

特願平8-99737

平成8年(1996)4月22日

(71)出顧人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 西田 理也

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

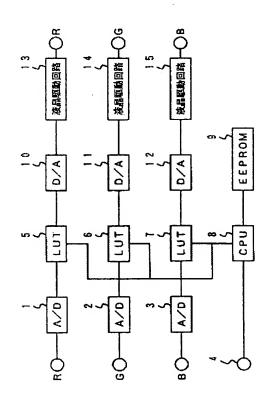
(74)代理人 弁理士 京本 直樹 (外2名)

(54) 【発明の名称】 液晶の電圧一透過率特性補正回路

(57)【要約】

【課題】 メモリ回路の大容量化を防ぎながら個別の液 晶の特性を補正し、複数の逆γ補正を可能とし、また、 液晶あるいはLUTを含む基板を交換したときにも個別 の液晶の特性に合った補正データを得ることができるよ うにする。

【解決手段】 表示装置の電源投入時にCPU8は、E EPROM9に格納されている基準データを元にして表 示装置の液晶の電圧一透過率特性の非直線性やCRT用 のγ特性を補正するテーブルデータを演算し、ルックア ップテーブル(LUT)5~7へ転送する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 入力された映像信号を液晶固有の特性に合わせた信号に変換する液晶表示装置の映像信号処理回路において、アドレスと記憶データとの関係が所望の映像信号補正特性に相当する書換可能なルックアップテーブル(LUT)を設け、該LUTの入力端子にデジタル映像信号を入力し、該LUTの出力端子から特性を補正したデジタル信号を出力することを特徴とする液晶表示装置の液晶の電圧-透過率特性補正回路。

【請求項2】 該LUTのデータを関数近似にて計算する演算装置と演算のための基準データを保存するメモリとを具備し、演算結果を前記LUTに書込むことを特徴とする請求項1記載の液晶の電圧-透過率特性補正回路。

【請求項3】 外部からのデータを受ける手段をもち、 前記メモリの基準データを更新することを特徴とする請 求項2の液晶の電圧-透過率特性補正回路。

【請求項4】 映像信号補正用LUTの入出力特性を液晶の電気光学特性における電圧一透過率特性の非直線性の逆特性に対応させることによって、該電圧一透過率特性の非直線性を補正した請求項1記載の液晶の電圧一透過率特性補正回路。

【請求項5】 該LUTのデータを液晶の電圧-透過率 特性を補正すると同時にCRT用γ補正を複数の補正係 数で打ち消すように設定することができる請求項1記載 の液晶の電圧-透過率特性補正回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置の映像信号処理回路に関し、特に、非線形である液晶パネルの電圧-透過率特性を補正する液晶の電圧-透過率特性補正回路に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、この種の分野の技術としては、例えば特開平4-260092号公報に掲載された技術が知られている。図5は従来の液晶表示装置の映像信号処理回路のブロック図である。図において、R、G、Bの入力アナログ信号をデジタル信号に変換するためのA/Dコンバータ1,2,3と、アドレスと記憶データとの関係が液晶の電気光学特性の非直線性やCRT用のy特性を補正する関係となっている映像信号補正用ROM16,17,18、補正されたデジタル信号をアナログ映像信号に変換するD/Aコンバータ10,11,12とから構成されている。

【0003】また、液晶の電圧一透過率特性を補正するための関数近似による補正データの演算方法については、例えば、テレビジョン学会技術報告 Vol. 16 No. 75, P. 25-P. 30 (1992) 林秀行、韮沢隆、古谷雅之、谷忠司「液晶プロジェクタにおける信号処理方式の検討」が知られている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来の第一の問題点は、補正用データがROMに格納されているために補正用データを決定したときの液晶の特性のみを補正することができ、個々の液晶のバラツキに対応することが不可能なことである。例えば、修理のために液晶あるいはROMを含む回路基板を交換したとき、交換後の表示装置ではROMのデータと液晶の電圧一透過率特性が正しく対応していないため、階調不良や色温度不良となり、画像の品位を著しく損なうことになってしまう。また表示装置の生産時に画一的なROMを使用すると液晶やその他の光学部品のバラツキが表示装置自身のバラツキとなってしまうという問題がある。

2

【0005】第二の問題点は、液晶の特性のバラツキを 補正するためにはテーブルデータを複数保持する必要が あることである。特に複数の逆v特性に対応するために はさらに多くのデータを必要とし、ROMの大容量化を 招くことである。その理由は、標準化されたビデオ映像 信号は、CRTのy特性を補正するようになっているの に対して、一部のパーソナルコンピュータの出力信号は 標準化されておらず、場合によっては表示装置で逆ャ補 正係数を切り換えなければ正しく階調表現を再現できな いからである。逆γ補正は電圧-透過率特性と同時に補 正しなければならず、複数の逆γ特性に対応するために はその数だけのデータテーブルを必要とするため、RO Mの大容量化が必要となる。例えば、データビット長が 8ビットの場合、RGBの各信号に対してそれぞれ25 6バイトのROMが必要となる。逆γ係数をN個用意す ると必要な総容量は256×3×Nバイトとなる。

【0006】本発明の目的は、メモリ回路の大容量化を防ぎながら補正データ演算装置を表示装置に内蔵することによって個別の液晶の特性を補正すると同時に複数の逆γ補正を可能とすることと、液晶あるいはルックアップテーブル(LUT)を含む基板を交換したときにも個別の液晶の特性に合った補正データを得ることができるようにするものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明においては、データの書き換えが可能なRAMによるLUTと、関数近似による補正データの演算装置と、演算用基準データの保持用の小容量のメモリと、補正データ測定用信号発生回路とを液晶表示装置に内蔵し、メモリ容量を大容量化することなく個別の液晶の特性を補正可能とするものである。

【0008】本発明では、補正データを演算する際に複数の選択可能な逆γ係数にて補正データを演算することが可能なため、メモリ容量を増やさずに複数の逆γ補正が可能である。

【0009】また本発明では、外部制御機器との通信手段を備えているため、例えば液晶の交換やEEPROM

3

の交換後も外部制御機器より最適な補正データ演算用データを転送することによって交換前と同様に最適な階調再現性を確保することができる。

【0010】本発明の作用を説明すると、以上のように 液晶表示装置の映像信号処理回路を構成したので、入力 映像信号に対して、映像信号処理回路に設けられた映像 信号補正用LUTにより、液晶の電気光学特性に合うよ うな補正やCRT用に補正した y 特性をキャンセルし、 かつ液晶の電気光学特性に合うような補正が行われる。 その結果、映像信号処理回路の出力は個々の液晶表示装 置に優れた階調再現性を与えるものとなる。また液晶や その他の光学部品のバラツキを表示装置ごとに調整する ことが可能なため、表示装置間のバラツキを押さえるこ とができる。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て図面を参照しながら詳細に説明する。図1は本発明の 実施の形態の構成を示す図である。図において1~3は A/Dコンバータ、4は外部の制御機器との通信ポー ト、5~7は映像信号補正用LUT、8は補正用データ を演算するCPU、9は補正用データを演算するときに 演算の元となる基準データ格納用 EEPROM、10~ 12はD/Aコンバータ、13~15は液晶駆動用回路 である。図で、R、G、Bのアナログ映像信号は、A/ Dコンバータ1, 2, 3でディジタルデータに変換さ れ、それぞれ書換が可能なLUT5, 6, 7に供給さ れ、ここで液晶パネルの特性に合わせて補正される。補 正されたデータはD/Aコンバータ10,11,12で アナログ映像信号に変換された液晶駆動回路13,1 4, 15へ供給される。CPU8はEEPROM9から のデータを受けて、LUT5、6、7に格納される補正 用データを演算する。

【0012】図2は、液晶の電圧 - 透過率特性の1例で、図3にこの非直線性を打ち消すために必要なLUTの入出力特性を関数近似にて求める手法を示す。図3のP1、Q1、P2、Q2、R1、S1、R2、S2の各点が演算用データである。CPU8は電源起動時にEEPROM9より上記演算用データを読み込み、補正用データを演算し、LUT5~7へ転送する。

【0013】図4に関数近似にて求めた液晶の電圧-透 40

過率特性の逆関数を示す。このとき必要があればCRT 逆γ補正用演算を同時に行う。また液晶を交換した場合は、交換後の新しい液晶の特性に合った上記演算用デタを書き込むことによって優れた階調再現性を維持することができる。

[0014]

【発明の効果】本発明の第一の効果は、入力された映像 信号を液晶固有の特性に合わせた信号に変換する液晶表 示装置の映像信号処理回路において、LUTにて液晶の 電圧-透過率特性の補正、CRT用γ補正のキャンセル を行うことによって表示装置個々のバラツキを吸収し、 優れた階調再現性を実現することができることである。 その理由は、LUTを書き替え可能なRAMで構成し、 個々の液晶の特性を測定してその結果をもとにLUTの データを演算することによって個々の液晶のバラツキや その他の光学部品に依存するバラツキを吸収し、表示装 置間の個体差をなくすことが可能となったからである。 【0015】第二の効果は、上記第一の効果を得るため に必要なROMの容量が少量ですむことである。その理 由は、従来の技術では例えばデータ長が8ビットの場 合、RGB3色で256×3=768バイトのROM容 量が必要であったが、本発明によれば、8×3=24バ イトのデータから768バイトのデータを演算すること によって求めることができるため、少ないROM容量で 同等の効果を得ることができるからである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態の構成図である。

【図2】液晶の電圧-透過率特性の例である。

【図3】液晶の電圧-透過率特性の関数近似例である。

【図4】関数近似で求めた液晶の電圧-透過率特性の逆 関数の例である。

【図5】従来の構成例を示す図。

【符号の説明】

1, 2, 3 A/Dコンバータ

5,6,7 ルックアップテーブル

8 CPU

9 EEPROM

10, 11, 12 D/Aコンバータ

13, 14, 15 液晶駆動回路

16, 17, **18** ROM

